Search Notes				

Application/	Control	No.

10/540,973 Examiner

Suchin Parihar

Applicant(s)/Patent under Reexamination

TANABE, AKIRA

Art Unit

2825

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
716	2	8/31/2007	SP
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			_
*-		·	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	<b>L</b>		
			:

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH		)
•	DATE	EXMR
EAST Text Search US-PAT, US-PGPUB, EPO, JPO, DERWENT, IBM-TDB	8/31/2007	SP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		